

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

**60300-3-5**

Première édition  
First edition  
2001-03

---

---

**Gestion de la sûreté de fonctionnement –**

**Partie 3-5:**

**Guide d'application – Conditions des essais  
de fiabilité et principes des essais statistiques**

**iTeh STANDARD PREVIEW**

**Dependability management –**

**Part 3-5:** [IEC 60300-3-5:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c54503-ed-3-162-4831-86af-0261b35ecc87/iec-60300-3-5-2001)

**Application guide – Reliability test conditions  
and statistical test principles**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60300-3-5:2001

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60300-3-5

Première édition  
First edition  
2001-03

---

---

**Gestion de la sûreté de fonctionnement –**

**Partie 3-5:**

**Guide d'application – Conditions des essais  
de fiabilité et principes des essais statistiques**

iTeh STANDARD PREVIEW

**Dependability management –**

**Part 3-5:** [IEC 60300-3-5:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c34503/ed-3-162/4831-86af-0261b35ecc87/iec-60300-3-5-2001)

**Application guide – Reliability test conditions  
and statistical test principles**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XB

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	8
INTRODUCTION .....	10
Articles	
1 Domaine d'application.....	12
2 Références normatives .....	14
3 Définitions, symboles et abréviations .....	16
3.1 Termes et définitions .....	16
3.2 Abréviations.....	26
3.3 Légendes des figures.....	28
4 Considérations générales.....	28
4.1 Remarques introductives et considérations légales .....	28
4.2 Objectifs des essais de fiabilité .....	30
4.3 Classification des essais de fiabilité .....	32
4.3.1 Classification selon un objectif général .....	32
4.3.2 Classification selon le lieu de déroulement des essais .....	34
4.3.3 Classification selon le délai requis pour l'obtention des résultats .....	36
4.4 Plans d'échantillonnage statistiques .....	36
4.5 Spécification d'essai .....	36
4.6 Utilisation du résultat de l'essai .....	40
5 Catégories d'essai dans le cadre de l'objectif général des essais.....	42
5.1 Essais de conformité.....	42
5.1.1 Termes utilisés lors des essais de conformité à la fiabilité .....	48
5.1.2 Prescriptions relatives aux essais de conformité de la fiabilité .....	52
5.1.3 Essais relatifs au rapport succès/défaillance .....	54
5.2 Essais d'estimation de la fiabilité .....	54
5.3 Essais de comparaison de la fiabilité .....	54
6 Conditions d'essai.....	56
6.1 Principes généraux de sélection des conditions d'essai .....	56
6.2 Conditions avant essai et maintenance corrective.....	58
6.3 Spécification des conditions de fonctionnement et d'environnement de l'essai .....	58
6.3.1 Conditions de fonctionnement .....	58
6.3.2 Conditions d'environnement .....	62
6.4 Spécification des conditions de maintenance .....	62
6.4.1 Maintenance préventive .....	62
6.4.2 Maintenance corrective .....	64
7 Collecte des données et classification des défaillances.....	66
7.1 Contrôle de la performance de l'entité à l'essai.....	66
7.1.1 Paramètres de fonctionnement.....	66
7.1.2 Méthode de mesurage.....	66
7.1.3 Intervalle de temps entre opérations de contrôle .....	66
7.2 Types de défaillances .....	66
7.2.1 Catégories de défaillances à ne pas prendre en compte .....	68
7.2.2 Catégories particulières de défaillance.....	70

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	9
INTRODUCTION .....	11
Clause	
1 Scope .....	13
2 Normative references .....	15
3 Definitions, symbols and abbreviations .....	17
3.1 Terms and definitions .....	17
3.2 Abbreviations .....	27
3.3 Legends for figures .....	29
4 General considerations .....	29
4.1 Introductory remarks and legal considerations .....	29
4.2 Objectives of reliability testing .....	31
4.3 Classification of reliability tests .....	33
4.3.1 Classification according to general purpose .....	33
4.3.2 Classification according to the test place .....	35
4.3.3 Classification according to time of receiving the results .....	37
4.4 Statistical test plans .....	37
4.5 Test specification .....	37
4.6 Utilisation of the test result .....	41
5 Test categories related to general test purpose .....	43
5.1 Compliance testing .....	43
5.1.1 Terms used in reliability compliance testing .....	49
5.1.2 Requirements for reliability compliance testing .....	53
5.1.3 Testing for success/failure ratio .....	55
5.2 Reliability estimation testing .....	55
5.3 Reliability comparison testing .....	55
6 Test conditions .....	57
6.1 General principles of selecting test conditions .....	57
6.2 Pre-test conditions and corrective maintenance .....	59
6.3 Specification of operating and environmental test conditions .....	59
6.3.1 Operating conditions .....	59
6.3.2 Environmental conditions .....	63
6.4 Specification of maintenance conditions .....	63
6.4.1 Preventive maintenance .....	63
6.4.2 Corrective maintenance .....	65
7 Data collection and failure classification .....	67
7.1 Monitoring of test item performance .....	67
7.1.1 Functional parameters .....	67
7.1.2 Measuring method .....	67
7.1.3 Monitoring interval .....	67
7.2 Failure types .....	67
7.2.1 Classes of non-relevant failures .....	69
7.2.2 Special classes of failure .....	71

	Pages
7.3 Analyse des défaillances .....	72
7.4 Durée d'essai à prendre en compte.....	72
8 Analyse des données d'essais .....	74
8.1 Entités non réparées.....	74
8.2 Entités réparées .....	74
8.3 Structures des données de défaillance (censure).....	74
8.4 Modèles de défaillance .....	78
8.4.1 Nature statistique.....	78
8.4.2 Taux de défaillance.....	78
8.4.3 Intensité de défaillance .....	80
8.4.4 Remarques de conclusion .....	82
9 Outils statistiques et procédure d'analyse .....	84
9.1 Description des outils.....	84
9.2 Description des relations entre les outils.....	88
9.3 Procédure d'analyse .....	94
9.4 Conclusions finales et actions éventuelles à entreprendre .....	102
9.4.1 Acceptation.....	102
9.4.2 Acceptation conditionnelle .....	104
9.4.3 Rejet.....	104
10 Rapports d'essai .....	104
10.1 Journal des essais et enregistrement des données.....	104
10.2 Enregistrement des conditions d'essai et des observations .....	106
10.3 Rapports de défaillance .....	106
10.3.1 Renseignements fournis par l'opérateur.....	106
10.3.2 Renseignements fournis par le personnel de réparation .....	108
10.3.3 Renseignements fournis par le personnel d'analyse des défaillances.....	110
10.4 Etat récapitulatif des défaillances .....	110
10.5 Inventaire des entités et pièces détachées défaillantes (facultatif) .....	110
10.6 Rapport final.....	112
Annexe A (informative) Examen des données.....	114
Annexe B (informative) Exemples généraux .....	128
Annexe C (informative) Relation entre la série de normes CEI 60605 existantes et les nouveaux outils statistiques .....	136
Bibliographie .....	138
Figure 1 – Comparaison d'un essai progressif tronqué et d'un essai tronqué/censuré comportant les mêmes risques .....	44
Figure 2 – Durée d'essai cumulée prévue à prendre en compte pour prendre une décision, en fonction de la valeur vraie de la moyenne des temps.....	46
Figure 3 – Courbes de caractéristiques de fonctionnement dans le cadre des plans d'échantillonnage B.5 et B.8 (exemple extrait de la CEI 61124).....	50
Figure 4 – Exemples de temps avant défaillance .....	74
Figure 5a – Exemple de données censurées par le temps .....	76
Figure 5b – Exemple de censure par défaillance .....	76
Figure 6 – Exemple de censure multiple .....	76
Figure 7 – Exemple des temps de fonctionnement entre les défaillances pour une seule entité réparée .....	78

	Page
7.3 Failure analysis.....	73
7.4 Relevant test time.....	73
8 Test data analysis.....	75
8.1 Non-repaired items.....	75
8.2 Repaired items.....	75
8.3 Failure data structures (censoring).....	75
8.4 Failure models.....	79
8.4.1 Statistical nature.....	79
8.4.2 Failure rate.....	79
8.4.3 Failure intensity.....	81
8.4.4 Concluding remarks.....	83
9 Statistical tools and analysis procedure.....	85
9.1 Description of tools.....	85
9.2 Description of the relationship between tools.....	89
9.3 Analysis procedure.....	95
9.4 Final conclusions and possible action to be taken.....	103
9.4.1 Acceptance.....	103
9.4.2 Conditional acceptance.....	105
9.4.3 Rejection.....	105
10 Reporting.....	105
10.1 Test logs and data records.....	105
10.2 Recording of test conditions and observations.....	107
10.3 Failure reports.....	107
10.3.1 From the test operator.....	107
10.3.2 From the repair personnel.....	109
10.3.3 From the failure analysis personnel.....	111
10.4 Failure summary record.....	111
10.5 Failed replacement items and spare part inventory (optional).....	111
10.6 Final report.....	113
Annex A (informative) Data screening.....	115
Annex B (informative) General examples.....	129
Annex C (informative) Relationship between the existing IEC 60605 series and the new statistical tools.....	137
Bibliography.....	139
Figure 1 – Comparison between a truncated sequential test and a time/failure terminated test with the same risks.....	45
Figure 2 – Expected accumulated relevant test time to decision as a function of the true mean time between failures.....	47
Figure 3 – Operating characteristic curves for test plans B.5 and B.8 (examples taken from IEC 61124).....	51
Figure 4 – Examples of time to failure.....	75
Figure 5a – Example of time censoring.....	77
Figure 5b – Example of failure censoring.....	77
Figure 6 – Example of multiple censoring.....	77
Figure 7 – Example of operating times between failures for a single repaired item.....	79

Figure 8 – Exemple de tendance croissante des temps de bon fonctionnement d'une seule entité réparée (intensité de défaillance) .....	80
Figure 9 – Exemple: nombre cumulé de défaillances en fonction du temps de fonctionnement d'une seule entité réparée, avec une intensité de défaillance constante .....	82
Figure 10 – Types d'analyses disponibles pour les entités non réparées .....	90
Figure 11 – Types d'analyses disponibles pour les entités réparées .....	92
Figure 12 – Outils disponibles pour l'estimation .....	96
Figure 13 – Outils disponibles pour les essais de conformité .....	100
Figure 14 – Outils disponibles pour les essais de comparaison .....	102
Figure A.1 – Exemple de diagramme de Pareto .....	116
Figure A.2 – Exemple de classement des pannes .....	118
Figure A.3 – Exemple de mélanges des différents modes de défaillance .....	120
Figure A.4 – Exemple de mélange de population .....	122
Figure A.5 – Exemple de problèmes de diagnostic .....	124
Figure A.6 – Exemple de groupes de données .....	126
Figure C.1 – Détails de la CEI 60605-4 .....	136
Tableau 1 – Type des plans d'échantillonnage statistiques .....	44
Tableau 2 – Comparaison des plans d'échantillonnage statistiques .....	46
Tableau 3 – Récapitulatif des cas dans un test d'hypothèse (exemple extrait du plan d'essai B.5 de la CEI 61124) .....	50
Tableau 4 – Synthèse des modèles appropriés pour l'analyse des données de défaillance... ..	82
Tableau 5 – Procédures pour les essais d'adéquation .....	84
Tableau 6 – Procédures pour les essais d'estimation ponctuelle et des intervalles de confiance des mesures de fiabilité .....	86
Tableau 7 – Procédures pour les essais de conformité des mesures de fiabilité .....	86
Tableau 8 – Procédures pour les essais de comparaison .....	88



	Page
Figure 8 – Example of increasing trend in times between failure of a single repaired item (failure intensity).....	81
Figure 9 – Example of cumulative number of failures versus operating time for a single repaired item with a constant failure intensity.....	83
Figure 10 – Types of analyses available for non-repaired items.....	91
Figure 11 – Types of analyses available for repaired items .....	93
Figure 12 – Tools available for estimation .....	97
Figure 13 – Tools available for compliance testing .....	101
Figure 14 – Tools available for comparison testing.....	103
Figure A.1 – Example of Pareto diagram .....	117
Figure A.2 – Example of classification of faults.....	119
Figure A.3 – Example of mixtures of different failure modes .....	121
Figure A.4 – Example of mixture of populations.....	123
Figure A.5 – Example of diagnostic problems.....	125
Figure A.6 – Example of clusters of data .....	127
Figure C.1 – Details of IEC 60605-4 .....	137
Table 1 – Type of statistical test plans.....	45
Table 2 – Comparison of statistical test plans.....	47
Table 3 – Overview of cases in a hypothesis test (example from test plan B.5 in IEC 61124) .....	51
Table 4 – Overview of appropriate models for failure data analysis .....	83
Table 5 – Procedures for goodness of fit tests.....	85
Table 6 – Procedures for point and interval estimation of reliability measures .....	87
Table 7 – Procedures for compliance testing of dependability measures .....	87
Table 8 – Procedures for comparison tests.....	89

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### GESTION DE LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT –

#### Partie 3-5: Guide d'application – Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques

##### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60300-3-5 a été établie par le comité d'études 56 de la CEI: Sûreté de fonctionnement.

Cette première édition de la CEI 60300-3-5 annule et remplace la première édition de la CEI 60605-1 (1978) ainsi que sa modification 1 (1982).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
56/722/FDIS	56/730/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, et C sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## DEPENDABILITY MANAGEMENT –

**Part 3-5: Application guide –  
Reliability test conditions and statistical test principles**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60300-3-5 has been prepared by IEC technical committee 56: Dependability.

This first edition of IEC 60300-3-5 cancels and replaces the first edition of IEC 60605-1 (1978) as well as its amendment 1 (1982).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
56/722/FDIS	56/730/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60300, qui remplace la CEI 60605-1, est considérée comme un guide d'application pour la série de normes relatives aux conditions d'essai ainsi qu'aux outils statistiques utilisés pour l'analyse des données issues des essais de fiabilité d'entités réparées ou non.

Cette norme est destinée à servir de guide lors de la sélection des normes applicables aux conditions d'essai et à l'analyse statistique. Elle constitue également un guide en matière de planification, de réalisation et d'analyse des données issues des essais de fiabilité. L'utilisation de cette norme permet à l'utilisateur de choisir d'autres normes adaptées et nécessaires à la planification, l'exécution et l'analyse des données obtenues lors d'un essai de fiabilité donné.

Cette norme fait donc référence aux outils statistiques d'analyse de l'intensité et du taux de défaillance constants et non constants et d'autres mesures telles que le rapport succès/défaillance.

Cette norme se réfère aux conditions environnementales et opérationnelles et aux méthodes statistiques des normes CEI puisqu'il convient de choisir les deux en même temps.

## **iTeh STANDARD PREVIEW** **(standards.iteh.ai)**

[IEC 60300-3-5:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e74503cd-3d62-4831-86af-026fb35ecc87/iec-60300-3-5-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e74503cd-3d62-4831-86af-026fb35ecc87/iec-60300-3-5-2001>

## INTRODUCTION

This part of IEC 60300 replaces IEC 60605-1 and is considered as an application guide for the series of standards on test conditions as well as on statistical tools used to analyse data from reliability tests of repaired or non-repaired items.

This standard is meant as a guide to the appropriate selection of applicable standards on test conditions and statistical analysis. It is also a general guide to planning, performing and analysing data from reliability tests. By using this standard, the user will be able to select other standards that are appropriate and necessary for planning, carrying out and analysing data generated by a specific reliability test.

This standard therefore refers to statistical tools for analysing constant and non-constant failure intensity and failure rate and other measures such as success/failure ratio.

This standard refers to the environmental and operational conditions and to the statistical methods available as IEC standards, since both should be selected at the same time.

## **iTeh STANDARD PREVIEW** **(standards.iteh.ai)**

[IEC 60300-3-5:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e74503cd-3d62-4831-86af-026fb35ecc87/iec-60300-3-5-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e74503cd-3d62-4831-86af-026fb35ecc87/iec-60300-3-5-2001>

## GESTION DE LA SURETE DE FONCTIONNEMENT –

### Partie 3-5: Guide d'application – Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60300 donne des lignes directrices relatives à la planification et à la réalisation des essais de fiabilité et à l'utilisation de méthodes statistiques pour analyser les données d'essai.

Elle décrit les essais relatifs aux entités réparées et non réparées ainsi que les essais d'intensité de défaillance constante et non constante et de taux de défaillance constant et non constant.

Elle s'applique:

- si les essais de fiabilité sont requis dans un contrat, que ce soit spécifiquement ou par inférence;
- si un essai de fiabilité est prévu;
- pendant un essai de fiabilité;
- lors de l'analyse des données et de la préparation du rapport d'un essai de fiabilité sur la base des résultats d'essai.

La présente norme s'applique également quand un contrat ou un plan d'échantillonnage spécifie l'utilisation des normes de méthodes statistiques de la CEI, sans se référer à une norme particulière.

De nombreux essais variés sont réalisés au cours du développement, de la vérification et de la validation de la conception d'un nouveau produit (entité). L'objectif de ces essais est de mettre à jour les points faibles de la conception et d'entreprendre les actions permettant d'éliminer ces faiblesses pour améliorer la performance, la qualité, la sécurité, la robustesse, la fiabilité et la disponibilité, mais également pour réduire les coûts. Cette norme ne couvre que les cas où les méthodes statistiques sont utilisées pour analyser les données d'essai. Les lignes directrices relatives aux conditions d'essai, à la planification et à la documentation des essais pourront toutefois s'appliquer à la plupart des essais.

Les thèmes suivants sont importants et même s'ils sont abordés dans la présente norme, ils sont plus amplement développés dans leurs normes respectives: essais de disponibilité (voir la CEI 61070); essais de mesures de la maintenabilité (voir la CEI 60706) et mesures de la croissance de fiabilité (voir la CEI 61014 et la CEI 61164).

La présente norme ne couvre pas la mise à l'essai des logiciels (voir la CEI 61704), mais elle est applicable aux entités dotées d'éléments matériel et logiciel. La présente norme peut donc s'appliquer à une large gamme d'entités, y compris aux applications utilisateurs, industrielles, militaires et aérospatiales. La présente partie de la CEI 60300 couvre la vérification, la détermination, la comparaison et l'évaluation du taux succès/défaillance. Un organigramme d'aide à la planification du traitement statistique des données d'un essai de fiabilité est donné à l'article 9.

Bien que non décrites dans la présente norme, les considérations et outils statistiques peuvent être utilisés dans le cadre des essais d'environnement, des essais sous contrainte échelonnée et des essais sous contrainte.

## DEPENDABILITY MANAGEMENT –

### Part 3-5: Application guide – Reliability test conditions and statistical test principles

#### 1 Scope

This part of IEC 60300 provides guidelines for the planning and performing of reliability tests and the use of statistical methods to analyse test data.

It describes the tests related to repaired and non-repaired items together with tests for constant and non-constant failure intensity and constant and non-constant failure rate.

It is applicable:

- when reliability testing is called for in a contract, either specifically or by inference;
- when planning a reliability test;
- during a reliability test;
- when analysing data from and reporting on the outcome of a reliability test.

This standard also applies when a contract or test plan specifies the use of IEC statistical standards, without specific reference to a particular standard.

Many different tests are performed during the development, design verification and design validation of a new product. The purpose of these tests is to discover weaknesses in the design and to undertake actions to eliminate these weaknesses and thereby improve performance, quality, safety, robustness, reliability and availability and reduce costs. This standard covers only the cases where statistical methods are used to analyse test data although the guidelines on test conditions, test planning and test documentation will be applicable to most tests.

The following topics are important and although discussed in this standard are more fully dealt with in their respective standards: availability testing (see IEC 61070); testing of maintainability measures (see IEC 60706) and measures of reliability growth (see IEC 61014 and IEC 61164).

This standard does not cover software testing (see IEC 61704), however it is applicable to items containing both hardware and software. This standard is therefore applicable to a wide range of products including consumer, industrial, military and aerospace applications. This part of IEC 60300 covers analysis for verification, determination, comparison and success/failure ratio evaluation. A flow chart giving guidance for planning the statistical treatment of reliability test data is shown in clause 9.

Although not described in this standard, the considerations and statistical tools can be used in connection with environmental tests, accelerated step-stress tests and over-stress tests.